



PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: 61287042 A

(43) Date of publication of application: 17.12.86

51) Int. Cl

G11B 7/09 G02B 7/11 G11B 7/135

(21) Application number: 60127619

(71) Applicant:

PIONEER ELECTRONIC CORP

(22) Date of filing: 12.06.85

(72) Inventor:

SUEMITSU HISASHI

NISHIO TAKASHI

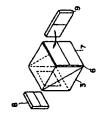
(54) OPTICAL IMAGE PICKUP DEVICE

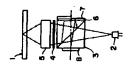
(57) Abstract:

PURPOSE: To miniaturize an optical image pickup device forming a knife edge in common use with a reflection film to the side face of a polarized prism and using the reflection film so as to fold the optical path of a focus error signal detection optical system.

CONSTITUTION: The knife edge is formed with a thin film in common use for a reflection film 7 in a focus error signal detection optical system using the knife edge, the reflection film 7 is formed directly to a 1/4 wavelength plate 6 sticked to a polarized prism 3 and the reflection film 7 folds the optical path of the focus error signal detection optical system. Thus, the length of the focus error signal detection optical system is reduced. Further, the knife edge which has been constituted conventionally by a metallic plate is formed by the reflection film 7 to attain light weight.

COPYRIGHT: (C)1986,JPO&Japio





⑩ 日本国特許庁(JP)

10 特許出願公開

四公開特許公報(A) 昭61-287042

東京都目黑区目黒1丁目4番1号

@Int_CI.4

識別記号

庁内整理番号

❷公開 昭和61年(1986)12月17日

G 11 B G 02 B G 11 B 7/09 7/11 7/135 B-7247-5D L-7448-2H Z-7247-5D

審査請求 未請求 発明の数 1 (全4頁)

光学式ピツクアツブ装置 ❷発明の名称

動特 顧 昭60-127619

顧 昭60(1985)6月12日 田田

光 砂発 明 末 西 明 者 仍発

隆

甲府市大里町465番地 パイオニア株式会社半導体工場内 甲府市大里町465番地 バイオニア株式会社半導体工場内

パイオニア株式会社 顋 人 砂出

20代 理 人

井理士 大津 洋夫

1. 発明の名称

光学式ピックアップ装置

2 . 特許請求の範囲

- (1) 光ディスクに記録された情報を光学的に読み とる光学ネピックアップ装置のナイフェッジを用 いた焦点氨差密号検出光学系において、ナイフ エッジを反射膜を兼ねた薄膜とし、駄反射膜を傷 光プリズムに接着された1/4被長板に直接形成 し、この反射膜によって焦点製造信号検出光学系 の光路を折り曲げるようにしたことを特徴とする 光学式ピックアップ装置。
- (2) 対物レンズとしてフレネルレンズあるい仕水 ログラムレンズなどの律板形状のレンズを使用 し、それを促光プリズム上に接着された入射光路 の1/4波星板上に接着したことを特徴とする特 許請求の範囲の範囲部1項記載の光学式ピック アップ装置。

3、発明の詳細な説明

「産業上の利用分野」

本苑明は光ディスクに記録された情報を光学的 に検出する光学式ピックアップのレーザスポット を、常時、正確に光ディスクの記録情報面上に位 置させるようにした光学式ピックアップ装置に関

「従来の技術」

従来の、この後の光学式ピックアップ装置とし て第6図で示すものがあった。図面は焦点表差質 号検出光学系にナイフェッジ法を用いたもので、 Aは光学的に情報が配録されたディスクで、Bは 光ディスクAの情報を読取るためのレーザを発生 する半導体レーザ、Cは個光プリズム、Dは1/ 4 被長板、Bは上配のレーザを光ディスクAの配 最情報面上に所定のスポットサイズで集光する対 物レンズである。

次に、偏光プリズムCの右偏に配置する焦点額 差信号権出光学系は、金属板製のナイフェッジ F

特開昭61-287042 (2)

とフォトダイオード等の光検出器Gにより構成されている。そして、光検出器Gは、検出系の拠点位置(スポットサイズの最少となる位置)におかれ、ナイフェッジドは個光ブリズムCと光検出器Gの間に置かれる。

次に、作用について説明する。まず、半導体レーザBから発射したP個光の光は、個光プリズムCの個光限を透過し、1/4被長板Dにより直線個光から円偶光に変えられる。

この円舗光のレーザは対物レンズ8により、光 ディスクAの信号面に所足のスポットサイズで集 光される。そして、光ディスクの信号面での反射 光は、円弧光の回転方向が入射時とは逆方向となり、再び1/4被長板Dを通過することにより、 入射時と90° 観光方向が回転した直線 観光(S 個光)の光となり、個光ブリズムCの個光鏡面で、焦点顕差信号検出光学系の方向へ反射される。

無点要抗衛号検出光学系では、ナイフェックド は光ディスクAの上下動にともない、検出系の光

「発明の構成」

以下、本発明を図画の変施例に基づいて説明する。第1回は本発明に係る光学式ピックアップ装置の概略構成図で、第2回は両要部の拡大された分解針復図である。

図面において、1 は光学的に情報が配便された 光ディスクで、2 は放光ディスクの情報を読取る レーザを発生する半導体レーザ、3 は個光プリズム、4 は缺個光プリズム3の光ディスク1 側に配 置した1 / 4 放長板、5 は上配のレーザを光ディスク1 の情報面上に、所定のスポットサイズで絞 り込む対物レンズである。

次に、焦点検出光学系であるが、6 は上記の個 光ブリズム3 の右側面に直接、接着された1 / 4 被長板、7 は被1 / 4 被長板6 の下半分のエリア に成形された確成のナイフェッジ兼反射膜であ る。このナイフェッジ兼反射膜7 (以後反射膜と 略記する) はアルミニウム膜などの全風種膜を集 者あるいはスパッタリング法で形成される。8 は 触を中心として、光束の1/2を遮光することにより、光検出器 G 上に焦点製造信号を発生させる。そして、この焦点製造信号により、光ディスクA に対して光ピックアップを常幹、正しい位置に保持させるように制御する。

「飛明が解決しようとする問題点」

しかし、従来の光学式ピックアップ製置は、無点製造信号検出光学系がナイフェッジ法で構成されているので、験検出光学系が入射光額に対し盛度方向に長く張り出した形となり、光ピックアップの小型化を困難にする欠点があった。

「原題を解決するための手段」

本発明は上記のような欠点を解決するために成されたもので、ナイフェッジを傷光ブリズムの側面に反射膜を兼ねて形成し、この反射膜によって 係点類差骨与検出光学系の光路を折り曲げるよう にして、小環化された光学式ピックアップ装置を 提供するのが目的である。

個光プリズム3の左側面に接着された焦点製造検 出用の2分割光センサ等のフォトディテクタである。9は個光プリズム3の右側面に形成された反 射膜7の上位に接着されたトラッキングエラ検出 用2分割光センサ等のフォトディテクタである。

「発明の作用」

特開昭61-287042 (3)

一方、トラッキングエラ検出では反射されていない 個光プリズム 3 の上半分のエリアを改過する 光を利用して、トラッキングエラ 検出用 2 分割フォトディテクタ 9 により検出が行なわれる。

「他の実施例」

第3回乃至第5回は本発明に係る光学式ピックアップ装置の他の実施例である。この実施例にお

記のマイクロフレネルレンズ 1 0 が取付けられている。ここで、レンズ基板 1 1 はガラスまたはプラスチック製で、厚さは 0 .3~1 .0 mのものが使用されている。

また、スペーサ12は金属板あるいはブラスチックシートなどにより形成されているが、このスペーサ12の厚みはレンズパターン10aの厚みより少し厚く設定し、該レンズパターン10aと1/4被長板4との間に空気着13を形成して、レンズパターン10aとの屈折率差を大きく

なお、図面ではマイクロフレネルレンズ10は、レンズパターン10a面を保護するために、 個光プリズム3個に向けて配置してあるが、光 ディスク1個に向けてもよい。この場合はマイク ロフレネルレンズ10は1/4被長板4の上に直 検に接着され、スペーサ12は不用となり、空気 層13はレンズパターン10aの上部にできる。

なお、 マイクロフレネルレンズ10の代りに確 板状のホログラムレンズを使用してもよい。 その いては、上記の実施例の対物レンズ 5 の代りに序みの確いマイクロフレネルレンズ 1 0 を使用したもので、個光プリズム 3 の光ディスク 1 側に接着された 1 / 4 被長板 4 の上に配置されている。マイクロフレネルレンズ 1 0 はフレネルゾーンプレート、グレーティングレンズ、計算器ホログラム、フレネル輸体等ともよばれ、電子通信学会論文集 1 9 8 1 年 1 0 月 VOL・J84-C. No. 10 852頁~857 頁、電気通信学会論文集 1 8 8 3 年 1 月 VOL・J88-C. No. 1 85頁~81頁に詳しい。

10 a はマイクロフレネルレンズ10 に形成されたレンズパターンで、図面では平面視が同心円状で、断面形状が鑑曲形状(ブレーズドタイプ)の効率改善及が示されている。このレンズパターン10 a は紫外線硬化型樹脂(フォトポリマー)やフォトレジスト、電子線レジスト等により形成され、厚さは数 p m である。

11はレンズ落板で、このレンズ落板11は上 記の1/4被長板4の上にスペーサ12を介して 接着されており、レンズ蒸板11の裏面には、上

他の点については、上配の実施例と同様であ

この実施例では、対物レンズ 5 の代りに厚みの 群いマイクロフレネルレンズ 1 0 を使用したの で、個光プリズム 3 から光ディスク 1 までの間隔 を大幅に短縮することができる。このため光ピッ クアップの光輪方向のサイズを小さくすることが できる。

「発明の効果」

本発明は収上のように、光ディスクしに記録された情報を光学的に読みとる光学式ピックアックを用いた無点課題である。 交流において、ナイフェッジを反射限フを接続である。 砂膜とし、彼反射膜でを個光ブリズム3に対けた なには、な反射膜である。 砂膜とし、な反射膜である。 砂膜にある。 砂膜にある。 やができる。

また、従来、金属板で構成されていたナイフ

エッジを反射膜7化することにより、軽量化することができる。

4 . 図面の簡単な説明

第1回は本発明に係る光学式ピックアップ数量の根準構成図で、第2回は阿要部の分解斜視図、第3回は光学式ピックアップ装置の他の突旋例を示す報準構成図、第4回は阿要部の拡大器新聞図、第5回は阿要部の一部を分解した斜視図、第6回は従来の光学式ピックアップ数量の無略構成図を示す。

1…光ディスク、

2 … 半導体レーザ、

3… 偶光プリズム、 。

4、6…1/4被長板.

5 … 対物レンズ、

7 … 反射器、

8 … フォトディテクタ。

